

УДК 539.143.43

© 1991

**ОПТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ВОЗБУЖДЕНИЯ ЯМР
В МАГНИТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ**

Т. Ш. Абесадзе, Л. Л. Бушивили, Г. Л. Какабадзе

Описан новый оптический механизм насыщения ядерного магнитного резонанса для ядер, расположенных в доменной границе ферромагнитного полупроводника при его освещении модулированным по интенсивности или поляризации светом. Показано, что насыщение ядерных спиновых переходов будет происходить при частоте зеемановского расщепления, равной ω_1 или кратной ее долям $\omega_1/2$, $\omega_1/3$ и т. д.

Перестройка доменной структуры магнитного полупроводника циркулярно-поляризованным светом исследована в ряде работ [1-5]. Было показано, что под действием света происходит перемещение доменной стенки, разделяющей области ферромагнитного образца с различным направлением упорядочения магнитных моментов. Это явление, представляющее собой фотонамагничивание образца, связано с тем, что из-за сильного циркулярного дихроизма поглощение света приводит к увеличению косвенного обменного взаимодействия магнитных ионов через электроны проводимости в домене с большим коэффициентом поглощения, что в свою очередь обуславливает увеличение объема этого домена за счет домена с малым коэффициентом поглощения света. Другими словами, доменная граница передвигается в сторону области с меньшим коэффициентом поглощения. В [1] было показано, что учет зависимости константы обменного взаимодействия α от координаты x , которая связана с пространственно-неоднородным распределением носителей заряда в зоне проводимости полупроводника в условиях действия поляризованного света, приводит к тому, что действие света оказывается эквивалентным действию на образец эффективного магнитного поля H_{eff} . Величина этого поля, определяемая степенью неоднородности распределения фотовозбужденных электронов по толщине доменной стенки, прямо пропорциональна значению константы магнитной анизотропии β и малому параметру, характеризующему изменение обменного взаимодействия при освещении образца.

В настоящей работе описан новый механизм насыщения ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для ядер, расположенных в доменной стенке ферромагнитного полупроводника при его освещении модулированным по интенсивности или поляризации светом.

Допустим, что у нас имеется магнитный полупроводник, состоящий из двух противоположно ориентированных доменов. Будем считать, что вектор плотности спинов магнитных ионов \mathbf{I} параллелен или антипараллелен оси Z при $x < -D/2$ или $x > D/2$ соответственно, где D — ширина доменной стенки. В таких условиях проекция \mathbf{I} на координатных осях в некоторой точке x в блоховской стенке будет иметь вид

$$I_x = 0, \quad I_y = I \sin \theta(x), \quad I_z = I (\cos \theta(x)). \quad (1)$$

Здесь $\cos \theta(x) = -\tanh x/D$; $\theta(x)$ характеризует угол поворота спина электрона в доменной границе. Представим, что на этот образец действует

циркулярно-поляризованный свет, распространяющийся вдоль оси Z , поляризация или интенсивность которого изменяется с определенной частотой. Отметим, что при освещении образца немодулированным циркулярно-поляризованным светом без учета релаксационных процессов концентрация фотоэлектронов в зоне проводимости равна [1]

$$n(x) = n_0[1 + \gamma(\sigma \times \mathbf{i}(x))], \quad (2)$$

n_0 — средняя концентрация фотоэлектронов; σ — спин поглощаемых фотонов; \mathbf{i} — единичный вектор, параллельный \mathbf{I} ($\mathbf{i}=\mathbf{I}/I$); коэффициент γ характеризует величину и знак дихроизма.

Если на образец падает свет, который модулирован по интенсивности, а поляризация света остается постоянной, то тогда вероятность перехода из зоны валентности в зону проводимости в точке x будет иметь вид

$$P(x, t) = P_0(t)[1 + \gamma(\sigma \times \mathbf{i}(x))]. \quad (3)$$

$P_0(t)$ — вероятность перехода под действием модулированного по интенсивности света. При

$$P_0(t) = P_0(1 + \epsilon \cos \omega t), \quad (4)$$

где ω — частота, ϵ — глубина модуляции, $P(x, t)$ примет вид

$$P(x, t) = W(x)(1 + \epsilon \cos \omega t), \quad (5)$$

$$W(x) = P_0[1 + \gamma(\sigma \times \mathbf{i}(x))].$$

Если падающий на образец свет модулирован по поляризации, например вектор поляризации изменяется во времени по закону $\sigma = \sigma_0 \cos \omega t$, то вероятность перехода примет вид

$$P(x, t) = P_0[1 + \gamma(\sigma_0 \times \mathbf{i}(x)) \cos \omega t] \quad (6)$$

или, вводя обозначение $\gamma(x) = \gamma(\sigma_0 \times \mathbf{i}(x))$,

$$P(x, t) = P_0[1 + \gamma(x) \cos \omega t]. \quad (7)$$

Учитывая вышеизложенное, напишем уравнение, которое описывает изменение концентрации фотовозбужденных электронов в зоне проводимости

$$dn/dt = -P(x, t)(n - N/2) - (n - n_0)/\tau, \quad (8)$$

где $n = n(x, t)$, N — общее число частиц в зоне валентности и проводимости, n_0 — равновесное число электронов в единице объема в зоне проводимости, τ — время релаксации.

Анализ уравнения (8) можно провести различными методами. Воспользуемся весьма простым и физически ясным принципом подчинения [6]. Понятно, что временная зависимость установившегося числа фотоэлектронов в зоне проводимости $n(t)$ будет определяться только временной зависимостью вероятности перехода $P(t)$, если скорость рекомбинации $1/\tau > \omega$, т. е. при выполнении условия применимости принципа подчинения. Полагаем, что падающий на образец свет имеет малую интенсивность, т. е. средняя концентрация фотоэлектронов в зоне проводимости n_0 всегда остается ничтожно малой по сравнению с общим числом частиц в зоне валентности и проводимости. В этих условиях n можно разложить по степеням малости параметра n_0/N , который обозначим через ξ , и это разложение примет вид

$$n = n_0 + \xi n_1 + \xi^2 n_2 + \dots \quad (9)$$

Полагая в уравнении (8) $dn/dt = 0$ и учитывая разложение (9), а также считая, что $P\tau \ll 1$, можно легко найти $n_1, n_2 \dots$ в виде разложения по степеням ξ методом последовательных приближений.

Часть n_1 , дающая вклад в колебание стенки Блоха, пропорциональна $\cos \omega t$ и для падающего света, который модулирован по поляризации или интенсивности, будет иметь вид

$$n_1 \sim \frac{1}{2} P_0 \tau N \cos \omega t \gamma(x), \quad n_1 \sim \frac{1}{2} \varepsilon \tau N \cos \omega t W(x). \quad (10), (11)$$

Для света, который модулирован по интенсивности, член, квадратичный по степеням ξ , т. е. член n_2 , пропорционален $\cos 2\omega t$. Члены более высокого порядка по степеням ξ дают гармоники на частотах $3\omega, 4\omega$ и т. д. в обоих случаях модуляции.

Концентрация электронов зависит от времени, а следовательно, зависящим от времени будет $H_{\text{вн}}$. Интеграл, определяющий $H_{\text{вн}}(t)$, имеет вид [1]

$$H_{\text{вн}}(t) = -\frac{\beta \hbar^2}{16 \pi M m I^2} \int_0^\infty [n(x, t) - n(-x, t)] \frac{dI_n^2}{dx} dx, \quad (12)$$

где $\bar{\alpha}$ — среднее значение параметра обменного взаимодействия в стенке; $M = \mu I/j$ — плотность магнитного момента; μ, j — магнитный момент и спин одного иона; m — эффективная масса электрона в зоне проводимости.

Подставляя в (12) члены $n_1, n_2 \dots$ для обоих случаев модуляции подающего света и обозначая их амплитудные значения через $H^{(1)}, H^{(2)}$ $\dots, H_{\text{вн}}(t)$ в общем виде можно записать

$$H_{\text{вн}}(t) \sim H^{(1)} \cos \omega t + H^{(2)} \cos 2\omega t + \dots \quad (13)$$

Хорошо известно [7], что внешнее переменное магнитное поле, действующее на ферромагнетик, вызывает колебания доменной стенки и возбуждает ЯМР на ядрах, находившихся в толщине этой стенки. Как было показано, действие модулированного света эквивалентно действию на блоховскую границу переменного магнитного поля $H_{\text{вн}}$. Для амплитудного значения этого поля справедливы оценки [2-5], которые для характерных значений входящих в него параметров дают $H_{\text{вн}} \sim 0.1$ Э. Колебание доменной стенки под действием этого поля будет приводить к насыщению ядерных спиновых переходов при частоте модуляции света, равной частоте зеемановского расщепления ω_I или кратной ее долям $\omega_I/2, \omega_I/3$ и т. д. При этом амплитуда переменного магнитного поля, действующего на ядра, будет порядка $\eta H_{\text{вн}}$, где η — фактор усиления.

Авторы выражают благодарность И. А. Меркулову за обсуждения.

Список литературы

- [1] Меркулов И. А., Самсонидзе Г. Г. // ФТТ. 1980. Т. 22. № 8. С. 2437—2440.
- [2] Афанасьев М. М., Компан М. Е., Меркулов И. А. // ЖЭТФ. 1976. Т. 71. № 6 (12). С. 2068—2077.
- [3] Афанасьев М. М., Компан М. Е., Меркулов И. А. // Письма в ЖТФ. 1976. Т. 2. № 5. С. 228—231.
- [4] Афанасьев М. М., Компан М. Е., Меркулов И. А. // Письма в ЖТФ. 1976. Т. 2. № 21. С. 982—985.
- [5] Афанасьев М. М., Компан М. Е., Меркулов И. А. // Письма в ЖЭТФ. 1976. Т. 23. № 11. С. 621—623.
- [6] Хакен Г. С. Синергетика. М., 1980. 404 с.
- [7] Portis A. M., Gossard A. C. // J. Appl. Phys. 1960. V. 31. N 5. P. 205S—213S.